

УДК 548.4 : 548.571

© 1990

**О ЗАКОНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МЕЖДУ ЗАРЯЖЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ  
В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ**

A. H. Вараксин, Ю. Н. Колмогоров

Методом Мотта—Литтлтона в гармоническом приближении рассчитаны энергии взаимодействия  $E_{\text{int}}^{\text{PC}}(R_{12})$  между доминирующими дефектами в кристаллах типа NaCl и типа CaF<sub>2</sub>. Показано, что взаимодействие между катионной и анионной вакансиями в кристаллах типа NaCl описывается законом Кулона для взаимодействия зарядов в диэлектрике вплоть до самых малых расстояний  $R_{12}$  между вакансиями. Хорошее совпадение  $E_{\text{int}}^{\text{PC}}(R_{12})$  с расчетом по формуле Кулона следует ожидать для анионной пары Френкеля в кристаллах типа CaF<sub>2</sub>. Для других дефектов на малых расстояниях  $R_{12}$  возможны отклонения от закона Кулона; степень отклонения зависит от типа решетки, типа дефекта и относительной поляризуемости катионной и анионной подрешеток кристалла. Расчеты  $E_{\text{int}}^{\text{PC}}(R_{12})$  методом Мотта—Литтлтона сопоставлены с расчетами по программе MOLSTAT, выполненными методом молекулярной статики.

Взаимодействие между заряженными дефектами определяет многие свойства ионных кристаллов и разнообразные процессы, происходящие в них. Так, взаимодействие между собственными дефектами приводит к уменьшению энергии их образования, быстрому росту концентрации дефектов с ростом температуры, что ведет к плавлению кристаллов (например, кристаллов типа NaCl [1]) или переходу кристаллов в суперионное состояние (например, кристаллов типа CaF<sub>2</sub> [2]). Другой пример — взаимодействие компенсирующих вакансий с ионвалентными примесями замещения в щелочно-галоидных кристаллах. Это взаимодействие приводит к образованию фаз Сузуки, влияет на электропроводность кристаллов и диффузию в них самих ионвалентных примесей [3].

Основой теоретического описания перечисленных процессов является закон взаимодействия между двумя элементарными дефектами, т. е. зависимость энергии взаимодействия дефектов  $E_{\text{int}}(R_{12})$  от расстояния  $R_{12}$  между ними. Энергия взаимодействия двух дефектов определяется как

$$E_{\text{int}}(R_{12}) = E_2(R_{12}) - E_{10} - E_{20}, \quad (1)$$

где  $E_2(R_{12})$  — энергия образования пары дефектов на расстоянии  $R_{12}$  друг от друга;  $E_{10}$ ,  $E_{20}$  — энергии образования одиночных изолированных дефектов.

Если расстояние между дефектами велико по сравнению с межионным расстоянием  $a_0$ , то в диэлектрических кристаллах за счет поляризации среди между дефектами энергия взаимодействия  $E_{\text{int}}$  должна подчиняться закону Кулона

$$E_{\text{int}}^{\text{coul}}(R_{12}) = \frac{Q_{d1} \cdot Q_{d2}}{\epsilon_0 R_{12}}, \quad (2)$$

где  $Q_{d1}$ ,  $Q_{d2}$  — заряды дефектов;  $\epsilon_0$  — статическая диэлектрическая проницаемость кристалла.

Изучению зависимости  $E_{\text{int}}(R_{12})$  посвящено значительное число работ. Эти работы можно разделить на две группы: первая группа работ посвя-

щена аналитическому расчету  $E_{int}(R_{12})$  и определению закона взаимодействия между дефектами (см., например, [4], [5]); вторая группа работ — расчеты на ЭВМ методом молекулярной статики численных значений  $E_{int}(R_{12})$  для малых [6, 7] и произвольных [8, 9] расстояний между дефектами.

В обзоре [4] приведены результаты расчетов энергий взаимодействия  $E_{int}$  между дефектами, помещенными в узлы кристаллической решетки NaCl, KCl и KBr. Для расчета безынерционной (электронной) поляризации использована модель точечных диполей; инерционная поляризация (поляризация смещения) вычислялась в модели точечных ионов. Оказалось, что рассчитанные по данной методике энергии взаимодействия примерно в 1.5 раза отличаются от  $E_{int}^{coul}(2)$  для расстояния  $R_{12}=a_0$ . С увеличением  $R_{12}$  до  $\sqrt{3}a_0$  отличие  $E_{int}$  [4] от  $E_{int}^{coul}(2)$  уменьшается, но не исчезает полностью. В работе [5] рассчитаны энергии взаимодействия двух зарядов в LiF с учетом только электронной поляризации кристалла, полученной в экситонном представлении. Показано, что  $E_{int}(R_{12})=Q_{d1}Q_{d2}/\epsilon_\infty^{\partial\Phi}(R_{12}) \cdot R_{12}$ . Введенная здесь «эффективная» высокочастотная диэлектрическая проницаемость LiF ведет себя следующим образом: при  $R_{12} \rightarrow 0$   $\epsilon_\infty^{\partial\Phi}(R_{12}) \rightarrow 1$  (получается взаимодействие зарядов в вакууме); с увеличением  $R_{12}$  функция  $\epsilon_\infty^{\partial\Phi}(R_{12})$  возрастает практически линейно и достигает макроскопического предела  $\epsilon_\infty^{\partial\Phi} \rightarrow \epsilon_\infty \approx 1.93$  на расстояниях  $R_{12} \sim (3 \div 4)a_0$ . Отсюда, в частности, следует, что при  $R_{12}=a_0$  энергия взаимодействия  $E_{int}$  отличается от макроскопического предела  $Q_{d1}Q_{d2}/\epsilon_\infty a_0$  примерно в 1.5 раза. В работах, в которых применяется метод молекулярной статики, показано, что энергия взаимодействия между катионной и анионной вакансиями в MgO [6] и в щелочно-галоидных кристаллах на расстояниях  $R_{12}=a_0$  [7] и на произвольных расстояниях  $R_{12}$  [8, 9] очень хорошо совпадает с расчетами по формуле (2). С точки зрения результатов работы [5], данное совпадение кажется необъяснимым или случайным.

В настоящей работе вывод закона взаимодействия  $E_{int}(R_{12})$  производится методом Мотта—Литтлтона [10] в гармоническом приближении по смещениям  $\xi$ , ионов решетки для энергии поляризации решетки и в линейном по  $\xi$ , приближении для энергии «дефект—решетка» [11, § 8.2] (в дальнейшем для краткости будем говорить просто «гармоническое приближение»). В этом приближении энергия образования дефекта  $E$  записывается в виде суммы энергии  $E^{ad}$  образования дефекта в решетке без релаксации и изменения энергии кристалла с дефектом за счет релаксации (поляризации) решетки

$$E = E^{ad} - \frac{1}{2} \sum_j F_j \xi_j, \quad (3)$$

где  $F_j$  — сила, действующая на  $j$ -ион решетки со стороны дефекта и приводящая к смещению  $j$ -иона на величину  $\xi_j$ .

Рассмотрим вначале взаимодействие между катионной  $V_k$  и анионной  $V_a$  вакансиями в кристалле типа NaCl, которые для данного типа кристаллов являются доминирующими собственными дефектами структуры. Запишем энергию образования вакансий  $V_k$ ,  $V_a$  и пары ( $V_k—V_a$ ) на расстоянии  $R_{12}$ , используя соотношение (3) и оболочечную модель иона Дика—Оверхаузера [12]

$$E_{10} = E_{10}^{ad} - \frac{1}{2} Q_{d1} \sum_{j \neq 1} (q_j^s \xi_{j1} + q_j^c \xi_{j1}) \frac{\mathbf{R}_{1j}}{|\mathbf{R}_{1j}|^3}, \quad (4)$$

$$E_{20} = E_{20}^{ad} - \frac{1}{2} Q_{d2} \sum_{j \neq 2} (q_j^s \xi_{j2} + q_j^c \xi_{j2}) \frac{\mathbf{R}_{2j}}{|\mathbf{R}_{2j}|^3}, \quad (5)$$

$$E_2(R_{12}) = E_{2-}^{\text{ad}}(R_{12}) - \frac{1}{2} \sum_{j \neq 1, 2} \{ q_j^s (\xi_{j1}^s + \xi_{j2}^s) + q_j^c (\xi_{j1}^c + \xi_{j2}^c) \} \times \\ \times \left( Q_{d1} \frac{R_{1j}}{|R_{1j}|^3} + Q_{d2} \frac{R_{2j}}{|R_{2j}|^3} \right), \quad (6)$$

где  $R_{1j}$ ,  $R_{2j}$  — расстояния от вакансий до  $j$ -ионов решетки;  $q_j^s$ ,  $q_j^c$  — заряды оболочек и ядер ионов;  $\xi_j^s$ ,  $\xi_j^c$  — соответствующие смещения. В формуле (6), кроме того, предполагается, что смещения  $\xi_j^s$  и  $\xi_j^c$ , обусловленные парой ( $V_k - V_a$ ), являются векторной суммой смещений, обусловленных каждой вакансией в отдельности.

В рамках оболочечной модели статическая поляризуемость  $\alpha_0$  кристалла типа NaCl выражается в виде [12, 13]

$$\alpha_0 = \frac{(q_k^c)^2}{\mathcal{K}_k} + \frac{(q_a^c)^2}{\mathcal{K}_a} + \frac{Q^2}{P_0}, \quad (7)$$

где  $q_k^c$ ,  $q_a^c$  — заряды ядер катионов и анионов;  $\mathcal{K}_k$ ,  $\mathcal{K}_a$  — константы связи «ядро—оболочка»;  $\pm Q$  — заряд иона; параметр  $P_0$  определяет способность оболочки иона смещаться из положения равновесия под действием дефекта. Отсюда можно предположить, что член  $Q^2/P_0$  отвечает за поляризацию смещения, а члены  $(q_k^c)^2/\mathcal{K}_k$  и  $(q_a^c)^2/\mathcal{K}_a$  — за электронную поляризацию кристалла. В приближении Мотта—Литтлтона поляризация смещения кристалла делится поровну между катионной и анионной подрешетками кристалла. Эти рассуждения позволяют нам формально написать

$$\alpha_0 = \alpha_k + \alpha_a, \quad (8)$$

где

$$\alpha_k = \frac{(q_k^c)^2}{\mathcal{K}_k} + \frac{Q^2}{2P_0}, \quad \alpha_a = \frac{(q_a^c)^2}{\mathcal{K}_a} + \frac{Q^2}{2P_0} \quad (9), (10)$$

— статические поляризуемости катионной и анионной подрешетки кристалла.

Представим смещения  $\xi_j^s$  и  $\xi_j^c$  в приближении Мотта—Литтлтона; это позволяет сделать преобразование

$$(q_j^s \xi_j^s + q_j^c \xi_j^c) \frac{R_j}{|R_j|^3} = \alpha_j Q_d \left( \frac{\epsilon_0 + 2}{3\epsilon_0} \right) \frac{1}{|R_j|^4}, \quad (11)$$

$\alpha_j = \alpha_k$  либо  $\alpha_j = \alpha_a$ . Тогда энергия взаимодействия

$$E_{\text{int}}(R_{12}) = \frac{Q_{d1}Q_{d2}}{R_{12}} - Q_{d1}Q_{d2} \left( \frac{\epsilon_0 + 2}{3\epsilon_0} \right) \sum_{j \neq 1, 2} \alpha_j \frac{(R_{1j}R_{2j})}{|R_{1j}|^3 |R_{2j}|^3} + \\ + \frac{1}{2} (Q_{d1}^2 \alpha_k + Q_{d2}^2 \alpha_a) \left( \frac{\epsilon_0 + 2}{3\epsilon_0} \right) \frac{1}{|R_{12}|^4}. \quad (12)$$

Введем обозначение решеточной суммы (PC)

$$S_{\pm}^{\pm} = \sum_{j \neq 1, 2} \frac{(R_{1j}R_{2j})}{|R_{1j}|^3 |R_{2j}|^3}, \quad (13)$$

где суммирование ведется только по катионам, окружающим дефекты. Аналогичную сумму по анионам обозначим  $S_{\mp}^{-}$ . В этом случае

$$E_{\text{int}}^{PC}(R_{12}) = \frac{Q_{d1}Q_{d2}}{R_{12}} - Q_{d1}Q_{d2} \left( \frac{\epsilon_0 + 2}{3\epsilon_0} \right) (\alpha_k S_{\pm}^{\pm} + \alpha_a S_{\mp}^{-}) + \\ + \frac{1}{2} (Q_{d1}^2 \alpha_k + Q_{d2}^2 \alpha_a) \left( \frac{\epsilon_0 + 2}{3\epsilon_0} \right) \frac{1}{R_{12}^4}. \quad (14)$$

Дальнейшее преобразование (14) возможно при определенных условиях и допущениях. Для пары ( $V_k - V_a$ ) в кристалле типа NaCl выполняется соотношение

$$S_4^+ = S_4^- \equiv S_4,$$

а также  $Q_{d1} = -Q_{d2} \equiv Q_d$ . Тогда, используя соотношение Клаузиуса—Мосотти [11]

$$\alpha_k + \alpha_a = \frac{3v_c}{4\pi} \left( \frac{\epsilon_1 - 1}{\epsilon_0 + 2} \right),$$

из (14) получаем

$$E_{int}^{PC}(R_{12}) = -\frac{Q_d^2}{R_{12}} + Q_d^2 \frac{v_c}{4\pi} \left( 1 - \frac{1}{\epsilon_0} \right) \left( S_4 + \frac{1}{2R_{12}^4} \right), \quad (15)$$

где  $v_c$  — объем элементарной ячейки кристалла.

Таблица 1

Проверка континуального приближения для  $S_4$ -суммы и энергия взаимодействия дефектов в кристалле KBr

$R_{12}$	а) Пара вакансий ( $V_k - V_a$ )				
	$S_4 + \frac{1}{2R_{12}^4}$	$\frac{2\pi}{R_{12}}$	$E_{int}^{PC}$ , эВ Формула (15)	$E_{int}^{coul}$ , эВ Формула (2)	$E_{int}^{MS}$ , эВ
1	6.27	6.28	-0.92	-0.92	-0.93
$\sqrt{3}$	3.83	3.63	-0.43	-0.53	-0.47
$\sqrt{5}$	2.82	2.81	-0.41	-0.41	-0.44
3	2.10	2.09	-0.31	-0.31	-0.32
$\sqrt{11}$	1.91	1.89	-0.27	-0.28	-0.27
$\sqrt{17}$	1.54	1.52	-0.21	-0.22	-0.22

  

б) Пара анионных вакансий ( $V_a - V_a$ )					
$S_4^+$	$S_4^- - \frac{1}{R_{12}^4}$	$\frac{2\pi}{R_{12}}$	$E_{int}^{PC}$ , эВ Формулы (17)–(18)	$E_{int}^{coul}$ , эВ Формула (2)	$E_{int}^{MS}$ , эВ
$\sqrt{2}$	4.74	4.07	+0.63	0.65	0.58
2	2.78	3.21	+0.53	0.46	0.52
$\sqrt{6}$	2.60	2.61	+0.36	0.38	0.37
$\sqrt{10}$	1.98	2.03	+0.28	0.29	0.28
$\sqrt{18}$	1.49	1.50	+0.21	0.22	0.21

Примечание.  $v_c = 2a_0^3$ ,  $a_0 = 3.26 \text{ \AA}$ ,  $\epsilon_0 = 4.52$ ,  $Q = 0.97 \text{ e}$ ,  $e$  — заряд электрона [13]; параметры  $R_{12}$  и  $S_4$  приведены в системе единиц  $a_0 = 1$ .

В табл. 1а представлены результаты расчетов величины  $(S_4 + 1/2R_{12}^4)$ , выполненных для кристалла структуры NaCl прямым суммированием по решетке. Видно, что для всех  $R_{12}$  величина  $(S_4 + 1/2R_{12}^4)$  очень хорошо совпадает со своим континуальным пределом (когда сумма по ионам в  $S_4$  (13) заменяется интегралом по объему и  $R_{12} \gg a_0$ )

$$S_4 + \frac{1}{2R_{12}^4} \approx \frac{4\pi}{v_c} \frac{1}{R_{12}^2}. \quad (16)$$

Если же подставить (16) в (15), то получается закон Кулона (2).

Проведенные вычисления показывают, что выполнение закона Кулона (2) для взаимодействия катионной и анионной вакансий в кристаллах со структурой NaCl вплоть до самых малых расстояний  $R_{12}$  между вакансиями является не случайным, а вполне закономерным следствием

поляризации кристалла вокруг вакансий, но не между ними (на малых  $R_{12}$  между вакансиями ничего нет).

Катионная и анионная вакансии, являясь противоположно заряженными дефектами, притягиваются друг к другу, и энергия их взаимодействия отрицательна. Рассмотрим теперь взаимодействие одноименно заряженных дефектов в кристалле типа NaCl, например взаимодействие двух анионных вакансий  $V_a$ . Повторяя проделанные выкладки, получаем

$$E_{\text{int}}^{\text{PC}}(R_{12}) = \frac{Q_d^2}{R_{12}} - Q_d^2 \left( \frac{\epsilon_0 + 2}{3\epsilon_0} \right) [\alpha_k S_4^+ + \alpha_a (S_4^-)'], \quad (17)$$

где

$$(S_4^-)' = S_4^- - 1/R_{12}^4, \quad (18)$$

а  $S_4^+$  и  $S_4^-$  определены, как обычно, по формулам типа (13) с учетом расположения пары ( $V_a - V_a$ ) в кристаллической решетке. Данные табл. 1б показывают, что теперь на малых расстояниях между дефектами  $S_4^+ \neq (S_4^-)'$  и не совпадает с континуальным пределом (16). Таким образом, для пары ( $V_a - V_a$ ) в кристаллах типа NaCl можно ожидать сильного отклонения  $E_{\text{int}}(R_{12})$  от закона Кулона (2), причем величина отклонения будет зависеть от соотношения  $\alpha_k$  и  $\alpha_a$ . Например, для кристалла KBr поляризуемости ионов в кристалле  $\alpha_k \approx \alpha_a$ , в результате чего для  $R_{12} = \sqrt{2} a_0$  получается  $E_{\text{int}}^{\text{PC}} \approx E_{\text{int}}^{\text{coul}}$ , а для вакансий, являющихся вторыми соседями ( $R_{12} = 2a_0$ ), имеется отличие  $E_{\text{int}}^{\text{PC}}$  и  $E_{\text{int}}^{\text{coul}}$ . Если для некоторого кристалла  $\alpha_a \gg \alpha_k$ , то ситуация будет обратной (различие  $E_{\text{int}}^{\text{PC}}$  и  $E_{\text{int}}^{\text{coul}}$  для ближайших соседей и совпадение для вторых соседей).

В последнем столбце табл. 1 приведены результаты расчета энергий взаимодействия дефектов в KBr, вычисленные по программе MOLSTAT [8].

Таблица 2

Проверка континуального приближения для  $S_4^+$  и  $(S_4^-)'$ -сумм и энергия взаимодействия дефектов в кристалле SrCl<sub>2</sub>

$R_{12}$	а) Пара Френкеля ( $V_a - I_a$ )					
	$S_4^+$	$\frac{1}{2} S_4^-$	$\frac{2\pi}{R_{12}}$	$E_{\text{int}}^{\text{PC}}$ , эВ формулы (17), (19)	$E_{\text{int}}^{\text{coul}}$ , эВ	$E_{\text{int}}^{\text{MS}}$ , эВ
$\sqrt{11}/2$	3.64	3.82	3.79	-0.40	-0.37	-0.51
$\sqrt{19}/2$	3.01	2.89	2.88	-0.24	-0.28	-0.30
$\sqrt{27}/2$	2.40	2.42	2.42	-0.24	-0.24	-0.28
$\sqrt{35}/2$	2.11	2.13	2.12	-0.21	-0.21	-0.25
$\sqrt{51}/2$	1.77	1.76	1.76	-0.17	-0.17	-0.22
б) Пара анионных вакансий ( $V_a - V_a$ )						
	$S_4^+$	$\frac{1}{2} \left( S_4^- - \frac{1}{R_{12}^4} \right)$	$\frac{2\pi}{R_{12}}$	$E_{\text{int}}^{\text{PC}}$ , эВ формулы (17), (20)	$E_{\text{int}}^{\text{coul}}$ , эВ	$E_{\text{int}}^{\text{MS}}$ , эВ
1	6.85	5.24	6.28	+0.77	0.61	0.75
$\sqrt{2}$	4.50	4.38	4.44	+0.43	0.43	0.44
$\sqrt{3}$	2.65	3.70	3.63	+0.59	0.35	0.40
2	3.30	3.00	3.14	+0.31	0.31	0.39
$\sqrt{5}$	2.86	2.80	2.81	+0.27	0.27	0.23
$\sqrt{6}$	2.56	2.58	2.57	+0.25	0.25	0.22

П р и м е ч а н и е.  $v_c = 2a_0^3$ ,  $a_0 = 3.48 \text{ \AA}$ ,  $\epsilon_0 = 6.76$ : параметры  $R_{12}$ ,  $S_4^+$  и  $(S_4^-)'$  приведены в системе единиц  $a_0 = 1$ .

методом молекулярной статики [7, 8]. Этот метод является на сегодняшний день одним из самых строгих и точных методов расчета  $E_{int}$ . Интересно отметить, что результаты, полученные этим методом, очень хорошо коррелируют с  $E_{int}^{PC}$ , полученными приближенным методом по формулам (15)–(18), что дает дополнительное обоснование этих формул.

В табл. 2 приведены результаты расчетов энергий взаимодействия дефектов в кристалле  $\text{SrCl}_2$  (структура флюорита); рассмотрены пары дефектов  $V_a - I_a$  (анионный дефект Френкеля) и  $(V_a - V_a)$ . Расчеты  $E_{int}^{PC}$  выполнены по формуле (17), где  $(S_4') = \frac{1}{2} S_4$  для дефекта Френкеля (мы считали приближенно, что поляризуемости  $\alpha_{aI}$  междуузельного аниона и  $\alpha_a$  аниона в узле одинаковы) и  $(S_4') = \frac{1}{2} (S_4 - 1/R_{12}^4)$  для пары анионных вакансий.

Как видно из табл. 2, для пары Френкеля имеет место хорошее совпадение  $E_{int}^{PC}$  и  $E_{int}^{\text{coul}}$ . Энергии взаимодействия, рассчитанные методом молекулярной статики, отличаются в основном для ближайшего  $R_{12} = a_0 \sqrt{11}/2$  (это обусловлено, вероятнее всего, нашим приближением  $\alpha_{aI} = \alpha_a$ ). Для пары  $(V_a - V_a)$  ситуация сложнее. Во-первых, имеется очень сильное отличие  $E_{int}^{PC}$  и  $E_{int}^{\text{coul}}$  для третьих (т. е. достаточно далеких) соседей, когда все отличия  $E_{int}^{PC}$  и  $E_{int}^{\text{coul}}$ , как правило, исчезают. Во-вторых, имеется сильное рассогласование  $E_{int}^{PC}$  и  $E_{int}^{\text{MS}}$  для третьих и четвертых (тоже далеких) соседей. Причина этого пока не ясна и требует дальнейших исследований.

Рассмотрены условия выполнения закона Кулона (2) для энергии взаимодействия заряженных дефектов в диэлектрических кристаллах. Показано, что на расстояниях  $R_{12} > 2a_0$  дефекты в кристаллах типа  $\text{NaCl}$  и  $\text{CaF}_2$  взаимодействуют по закону Кулона. На малых расстояниях  $R_{12} < 2a_0$  точность выполнения закона Кулона определяется тремя факторами: 1) типом решетки, 2) типом дефектов, 3) соотношением поляризуемостей катионной и анионной подрешеток кристалла. Показано, что наилучшим образом закон Кулона выполняется для пары разноименных вакансий в кристаллах типа  $\text{NaCl}$  и для пары Френкеля в кристаллах типа  $\text{CaF}_2$  (любые кристаллы данных структур); напротив, наибольшего отклонения энергии взаимодействия дефектов от закона Кулона на малых расстояниях  $R_{12}$  следует ожидать для пары анионных вакансий в кристаллах со структурой  $\text{CaF}_2$ .

Авторы благодарят Е. А. Котомина, Л. Н. Канторовича и А. Л. Шлютера за дискуссию и обсуждение результатов.

#### Список литературы

- [1] Kurosawa T. // J. Phys. Soc. Jap. 1957. V. 12. N 4. P. 338–346.
- [2] Huberman B. A. // Phys. Rev. Lett. 1974. V. 32. N 18. P. 1000–1002.
- [3] Bannon N. M., Corish J., Jacobs P. W. M. // Phil. Mag. A. 1985. V. 51. N 6. P. 797–814.
- [4] Толпиго К. Б. // УФН. 1961. Т. 74. № 2. С. 269–288.
- [5] Канторович Л. Н. // Изв. АН ЛатвССР, сер. физ.-техн. наук. 1987. N 5. С. 18–24.
- [6] Catlow C. R. A., Faux I. D., Norgett M. J. // J. Phys. C: Sol. St. Phys. 1976. V. 9. N 3. P. 419–429.
- [7] Catlow C. R. A., Corish J., Diller K. M., Jacobs P. W. M., Norgett M. J. // J. Phys. C: Sol. St. Phys. 1979. V. 12. N 3. P. 451–464.
- [8] Колмогоров Ю. Н., Вараксин А. Н., Волобуев П. В. // Тез. докл. IX Всес. конф. по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. Свердловск, 1987. Т. III. Ч. 1. С. 35–36.
- [9] Колмогоров Ю. Н., Вараксин А. Н. // Деп. ВИНИТИ, 1989. № 2395-В89. 137 с.
- [10] Mott N. F., Littleton M. J. // Trans. Faraday Soc. 1938. V. 34. N 3. P. 485–499.
- [11] Стоунхэм А. М. Теория дефектов в твердых телах. М., 1978. 569 с.
- [12] Dick B. G., Overhauser A. W. // Phys. Rev. 1958. V. 112. N 1. P. 90–103.
- [13] Sangster M. J. L., Schroder U., Atwood R. M. // J. Phys. C: Sol. St. Phys. 1978. V. 11. N 8. P. 1523–1540.

Уральский политехнический институт  
им. С. М. Кирова  
Свердловск

Поступило в Редакцию  
10 ноября 1989 г.